

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 2003101724 A

(43) Date of publication of application: 04.04.03

(51) Int. CI

H04N 1/028

G06T 1/00

H04N 1/19

H04N 1/40

10451 4440

H04N 1/401

H04N 5/335

(21) Application number: 2001291108

(22) Date of filing: 26.09.01

(71) Applicant:

KONICA CORP

(72) Inventor:

FUTAMI HIROYUKI

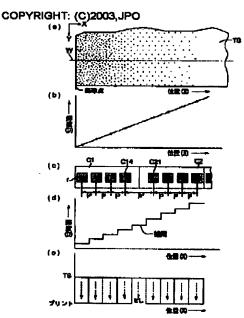
(54) IMAGE-READING APPARATUS AND IMAGE-FORMING APPARATUS

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an image-reading apparatus for preventing concentration difference due to pitch errors from standing out easily compared with the surrounding at the boundary of chips by an adhesion type image sensor.

SOLUTION: The image-reading apparatus comprises an image-reading means that has a chip where a plurality of image pickup elements are arranged in a straight line, and the image information of a manuscript is fetched by an adhesion type image sensor where a plurality of chips are arranged in a straight line, an operation means for calculating image data to be interpolated between adjacent image pickup elements while eandwiching a boundary based on the image data of at least one image pickup element of each chip that is adjacent to the boundary between the adjacent chips when an interval where the image pickup elements are arranged in a straight line is set to be one pitch and the boundary image pickup element interval of image pickup elements that are adjacent while sandwiching the boundary between the adjacent chips is at least one pitch, and a control means for control for interpolating image data

between the image pickup elements adjacent to the boundary by an operation result by the operation means.



(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2003-101724 (P2003-101724A)

(43)公開日 平成15年4月4日(2003.4.4)

(51) IntCL'		號別配号		FΙ				7	-73-1*(参考)
H04N	1/028		•	HO.	4 N	1/028		Z	5B047
G06T	1/00	460.		G 0	6 T	1/00		460M	5 C O 2 4
H 0 4 N	1/19			Н0-	4 N	5/335		W	5 C O 5 1
	1/40					1/04		103E	5 C O 7 2
	1/401					1/40		101A	5 C O 7 7
			客查請求	农随未	間求り	質の数11	OL	(全 10 頁)	最終頁に続く

(21)出顧番号 特顧2001-291106(P2001-291106)

(22) 出顧日 平成13年9月25日(2001.9.25)

(71)出版人 000001270

コニカ株式会社

東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

(72)発明者 二見 博行

東京都八王子市石川町2970番地コニカ株式

会社内

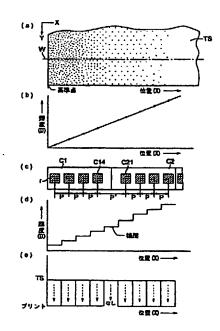
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 画像競取装置及び画像形成装置

(57)【要約】

【課題】 密着型イメージセンサを用い、チップの境界で周囲に比べビッチ誤差による濃度差を目立ち難くした 画像読取装置を提供する。

【解決手段】 複数の規像素子が直線配列されたチップを有し、複数のチップが直線配列された密着型イメージセンサにより原稿の画像情報を読み取る画像競取手段と、撮像素子が直線配列された間隔を1ビッチとして、隣接するチップ間の境界を挟んで隣接する撮像素子間隔が、1ビッチ以上ある場合に、隣接するチップ間の境界に隣接する各チップの少なくとも1つの撮像素子の画像データに基づき境界を挟んで隣接する撮像素子の間に補間する画像データを演算する演算手段と、演算手段による演算結果により、境界に関接する撮像素子の間に画像データを補間するように制御する制御手段とを備えた画像競取装置。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数の扱像素子が直線配列されたチャブを有し、さらに複数の前記チャブが直線配列された密替型イメージセンサにより院取位置に搬送された原稿の画像情報を読み取る画像競取手段と、チャブ内の撮像素子が直線配列された間隔を1ビッチとして、隣接するチャブ間の境界を挟んで隣接する撮像素子間隔が、1ビッチ以上ある場合に、前記隣接するチャブ間の境界に隣接する各チャブの少なくとも1つの撮像素子の画像データに基づき前記境界を挟んで隣接する撮像素 10子の間に補間する画像データを演算する演算手段と、前記演算手段による演算結果により、前記境界に隣接する前記撮像素子の間に画像データを補間するように制御する制御手段と、を備えたことを特徴とする画像読取装層。

【請求項3】 複数の撮像素子が直線配列されたチップ を有し、さらに複数の前記チップが直線配列された密着 30 型イメージセンサにより読取位置に撤送された原稿の画 像情報を読み取る画像読取手段と、チップ内の撮像索子 が直線配列された間隔を1ピッチとして、隣接するチッ プ間の境界を挟んで隣接する撮像素子の境界撮像素子間 隔が、1 ピッチ以上ある場合に、前記隣接するチップ間 の境界に隣接する各チップの少なくとも1つの撮像案子 の画像データに基づき前記境界を挟んで隣接する撮像素 子の間に補間、および、前記隣接するチップ間の境界に 隣接する各チップの少なくとも1つの撮像素子の画像デ ータに基づき前記境界を挟んで隣接する撮像素子の画像 40 装置。 データを補正演算する演算手段と、前配境界に隣接する 前記撮像索子の間に画像データを補間、および、境界に 隣接する少なくとも1つの撮像索子の画像データを補正 するように制御する制御手段と、を備えたことを特徴と する画像競取装置。

【請求項4】 隣接するチップの境界を挟んで隣接する各チップの前記境界より数えて1番目の撮像素子の画像データに基づき、チップの境界を挟んで隣接する撮像素子の間に、少なくとも1つの画像データを補間することを特徴とする前求項1に記載の画像読取装置。

【請求項5】 補間する画像データの演算は、隣接するチップの境界を挟んで隣接する各チップの1つの撮像索子を算術平均、隣接するチップの境界を挟んで隣接する各チップの2つの撮像索子を含む曲線、または隣接するチップの境界を挟んで隣接する各チップの2つの撮像索子より求めた回帰直線に基づき、チップの境界を挟んで隣接する撮像素子の間に少なくとも1つの画像データを補間することを特徴とする請求項4に記載の画像読取装置。

【請求項6】 隣接するチップの境界を挟んで隣接する 各チップの前記境界より数えて2番目の撮像索子の画像 データに基づき、チップの境界を挟んで隣接する少なく とも1つの画像データを補正することを特徴とする請求 項2に記載の画像競取装置。

【請求項7】 補正する画像データの演算は、隣接するチップの境界を挟んで隣接する各チップの境界から離れる方向に数えて第2番目に隣接する撮像素子の画像データに基づき、チップの境界に最も隣接する撮像素子の画像データを補正するととを特徴とする請求項6に記載の画像競取装置。

【間求項8】 隣接するチップの境界を挟んで隣接する各チップの少なくとも1つの撮像業子の画像データに基づき、チップの境界を挟んで最も隣接する撮像業子の間に、少なくとも1つの画像データを補間し、隣接するチップの境界を挟んで隣接する各チップの少なくとも1つの撮像業子の画像データに基づき、チップの境界を挟んで隣接する少なくとも1つの画像データを補正することを特徴とする間求項3に記載の画像読取装置。

【請求項9】 原稿の一部または全部の画像情報より少なくとも文字情報、写真情報、網点情報の1つを識別し、前記識別に基づき請求項5に記載の演算方法を選択することを特徴とする画像読取装置。

【請求項10】 チップ内の撮像索子が直線配列された間隔を1ビッチとして、隣接するチップ間の境界を挟んで隣接する撮像索子の境界撮像索子間隔が、略整数倍ビッチである場合に、前記境界撮像索子間隔が、略1.5ビッチである場合に、前記画像データを補正することを特徴とする請求項1から9のいずれか1項に記載の画像読取 禁緊

【請求項11】 原稿の画像情報を読み取り、読み取った画像データに基づき画像を形成する画像形成装置おいて、請求項1から10のいずれか1項に記載の画像読取装置を備えたことを特徴とする画像形成装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は画像競取装置及びこの画像競取装置を備えた画像形成装置に関する。特に、 複数の最像案子が直線配列されたチップを有し、さらに 50 複数の前記チップが直線配列された密着型イメージセン 3

サにより原稿の画像情報を競み取る画像競取装置の改良 に関する。

[0002]

【従来の技術】走行する原稿の画像を読み取る形式の画像読取装置は、スキャナ、複写機、ファクシミリ等において広く使用されている。

【0003】特に、最近一般化しているデジタル複写機、即ち、原稿の画像情報を画素単位で読み取って、画 素単位で画像データを形成し、画像形成においてレーザ ーや発光ダイオードを用いてドット画像を形成する複写 10 機において前記画像競取装置が多く用いられている。

[0004] 画像競取装置に用いられる密着型イメージセンサは複数の扱像素子がチップとなって、このチップが複数組み合わされて構成されている。チップ内では撮像素子間のビッチは比較的そろっているが、隣接するチップ間の境界で、隣接する最像素子間隔が不揃いになりやすいという問題がある。

【0005】一方、複写機やブリンタの画質の向上につれて、隣接するチップ間の境界を挟んで隣接する撮像素子の境界撮像素子間隔のビッチ不揃いに伴う画質低下の 20 改善が望まれている。

【0006】ととで、従来の一例を図面により説明す る。図8は密着型イメージセンサの外観斜視図である。 図8に示すように、密着型イメージセンサ50はセンサ Cとランプ51等で構成されている。センサCは複数の 撮像素子が集合したチップC1、C2、C3···を複 数直線配置されたセンサである。 さらにランブ51は原 稿Sを照明するランプである。原稿Sの読み取りは、原 稿を密着型イメージセンサ50に密着させ、原稿SをY 方向に移動して撥像素子で読み取るようになっている。 【0007】次に、図9は密着型イメージセンサに形成 した損像素子とチップの直線配置を示す図である。図9 に示すように、チップは矩形状になており、チップ長手 方向距離しは例えば12mm程度である。また、撮像素 子rは一定の撮像素子間隔Pで配列しており、例えば2 00程度が、直線上に配列されている(なお、一部ピッ チ間隔を変えているものもある)。また、P'は隣接す るチップC1、C2の間の境界を挟んで隣接する撮像素 子の境界摄像素子間隔である。なお、Ca、Cbは隣接 するチップ端部、Laは隣接するチップ端部隙間の距離 である。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、隣接するチップC1、C2間で、前記境界撮像素子間隔P'は、1ピッチになっているのが好ましいが、製造上のバラツキ等により、例えば、境界撮像素子間隔P'は、1.2ピッチから2.2ピッチ程度になっている場合がある。このため、例えば、この密着型イメージセンサで原稿を読み取りコピーすると画質低下し、原稿の画像情報が正確にデジタル化しないという問題が生じる。

【0009】ととで、前記境界摄像素子間隔P のビッチ誤差に起因する緒問題について模式図により説明する。

【0010】図10は、境界撮像素子間隔のピッチ誤差 に起因する諸問題を模式した説明図である。なお、図ではわかりやすくするため、1チップに4つの撮像素子があるものとする。

【0011】図10(a)はテストパターンTSの一部を示し、テストパターンの撤送方向(Y方向)と直交する主走査方向(X方向)に、連続的に濃度が変化するパターンを示している。

【0012】また、図10(b)は図10(a)に示す 測定位置Wでの主走査方向のテストバターンTSの輝度 を縦軸に、基準点からの位置を横軸に示した図である。 【0013】また、図10(c)は図10(a)のテストバターンTSに対する密着型イメージセンサの撮像索子、チップの配列を示した図である。なお、この模式図では境界操像索子間隔P・は2P(ビッチ)としている。

20 【0014】また、図10(d)は密着型イメージセン サが競み取った時の輝度を縦軸に、基準点からの位置を 横軸に示した図である。

【0015】さらに、図10(e)はテストパターンT S上の各領域が、ブリントではどの領域に移動するかを 示した図である。

【0016】 ことで、競み取り動作を上記の図を用いて 説明する。テストパターンTSを搬送させて密着型イメ ージセンサで読み取る。読み取られた画像データに基づ きレーザーにより画像書き込みを行い、プリントする。 【0017】 読み取られたデータが図10(d)のよう になるため、プリント上ではチップC1、C2の境界で 周囲に比べ大きい濃度差が生じる。なお、テストパター ンTS上の各領域はブリントでは図10(e)に示すよ

【0018】なお、上記説明では境界撮像素子間隔P'が2ビッチの例について説明したが、例えば1.5ビッチでも同様である。

うになり、ずれてプリントされる。

【0019】本発明は上記の課題に鑑みなされたもので、本発明は、複数の撮像素子のチップを複数組み合わせて画像競み取りを行う画像競取装置における前記のようなチップの境界で周囲に比べ大きな濃度差が生じる問題を解決することを目的とする。

[0020]

【課題を解決するための手段】上記の目的は下記のいず れかの手段により達成できる。

【0021】(1)複数の撮像素子が直線配列されたチップを有し、さらに複数の前記チップが直線配列された 密着型イメージセンサにより読取位置に搬送された原稿 の画像情報を読み取る画像読取手段と、チップ内の撮像 50 素子が直線配列された間隔を1ビッチとして、隣接する

チップ間の境界を挟んで隣接する撮像素子の境界撮像素 子間隔が、1ピッチ以上ある場合に、前記隣接するチッ ブ間の境界に隣接する各チップの少なくとも1つの撮像 紫子の画像データに基づき前記境界を挟んで隣接する撮 像紫子の間に補間する画像データを演算する演算手段 と、前記演算手段による演算結果により、前記境界に隣 接する前記撮像索子の間に画像データを補間するように 制御する制御手段と、を備えたことを特徴とする画像競 取装置。

【0022】(2)複数の撮像業子が直線配列されたチ 10 ップを有し、さらに複数の前記チップが直線配列された 密着型イメージセンサにより読取位置に撤送された原稿 の画像情報を読み取る画像読取手段と、チップ内の撮像 紫子が直線配列された間隔を1ピッチとして、隣接する チップ間の境界を挟んで隣接する撮像素子の境界撮像素 子間隔が、1ピッチ以上ある場合に、前記隣接するチッ ブ間の境界に隣接する各チップの少なくとも1つの撮像 **紫子の画像データに基づき前記境界を挟んで隣接する撮** 像案子の画像データを補正演算する演算手段と、前記演 も1つの撮像索子の画像データを補正するように制御す る制御手段と、を備えたことを特徴とする画像読取装

【0023】(3)複数の撮像素子が直線配列されたチ ップを有し、さらに複数の前記チップが直線配列された 密着型イメージセンサにより読取位置に搬送された原稿 の画像情報を読み取る画像読取手段と、チップ内の撮像 索子が直線配列された間隔を1ビッチとして、隣接する チップ間の境界を挟んで隣接する撮像素子の境界扱像素 子間隔が、1ピッチ以上ある場合に、前記隣接するチッ ブ間の境界に隣接する各チップの少なくとも1つの撮像 素子の画像データに基づき前記境界を挟んで隣接する撮 像素子の間に補間、および、前配隣接するチップ間の境 界に隣接する各チップの少なくとも1つの撮像索子の画 像データに基づき前記境界を挟んで隣接する撮像素子の 画像データを補正演算する演算手段と、前記境界に隣接 する前記撮像案子の間に画像データを補間、および、境 界に隣接する少なくとも1つの撮像索子の画像データを 補正するように制御する制御手段と、を備えたことを特 徴とする画像競取装置。

【0024】(4)原稿の画像情報を読み取り、読み取 った画像データに基づき画像を形成する画像形成装置お いて、前記(1)、(2)または(3) に記載の画像競 取装置を備えたことを特徴とする画像形成装置。 [0025]

【発明の実施の形態】最初に、本発明の画像読取装置を 適用した画像形成装置について説明する。 図1は本発明 の画像読取装置を適用した画像形成装置の構成断面図で ある.

【0026】との画像競取装置は原稿戧置台下面にある

画像読取装置とは別に、原稿自動読取手段の内部に原稿 に密着して原稿を読み取る密着型イメージセンサによる 画像読取装置を設けたものである。

【0027】図1に示すように、画像形成装置はタンデ ム型カラー画像形成装置と称せられるもので、原稿自動 搬送手段30、画像読取装置40、画像競取装置(密着 型イメージセンサともいう)50、画像像込手段3Y 3M、3C、3K、像形成手段1Y、1M、1C、1 K、現像手段4Y、4M、4C、4K、定着手段24、 ベルト状の中間転写体6、 給紙搬送手段等を有する。 【0028】原稿自動搬送手段30は両面原稿を自動搬

送する手段である。画像競取装置40は、原稿Sの表面 は移動式光学系により画像情報が読み取られる装置で、 原稿載置台上から給送される多数枚の原稿Pの内容を、 可助ミラー41、42で反射し、レンズ43で結像さ せ、CCD44で読み取る。一方、他の画像読取装置5 0は、原稿Sの裏面を密替型イメージセンサ50により 画像情報が読み取られるようになっている。

【0029】イエロー色の画像を形成する画像形成手段 算手段による演算結果により、境界に隣接する少なくと 20 10 Yは、像形成体としての感光体 1 Yの周囲に配置さ れた帯電手段2Y、画像掛込手段3Y、現像手段4Y及 びクリーニング手段8Yを有する。マゼンタ色の画像を 形成する画像形成手段10Mは、像形成体としての感光 体1M、帯電手段2M、画像書込手段3M、現像手段4 M及びクリーニング手段8Mを有する。シアン色の画像 を形成する画像形成手段10Cは、像形成体としての感 光体10、帯電手段20、画像書込手段30、現像手段 4 C 及びクリーニング手段8 C を有する。 黒色画像を形 成する画像形成手段10Kは、像形成体としての感光体 1 K、帯電手段2 K、画像書込手段3 K、現像手段4 K 及びクリーニング手段8Kを有する。帯電手段2Yと画 像番込手段3Y、帯電手段2Mと画像番込手段3M、帯 電手段20と画像魯込手段30及び帯電手段2Kと画像 ひ書段3 Kとは、潜像形成手段を構成する。

> 【0030】中間転写体6は、無端状のベルトであり、 複数のローラにより張架され、回動可能に支持されてい る、

【0031】画像形成手段10Y、10M、10C及び 10 Kより形成された各色の画像は、回動する中間転写 体6上に転写手段7Y、7M、7C及び7Kにより逐次 転写されて(1次転写)、合成されたカラー画像が形成 される。 給紙力セット20内に収容された用紙Pは、 給 紙手段21により給紙され、給紙ローラ22A、22 B、22C、レジストローラ23等を経て、転写手段7 Aに搬送され、用紙P上にカラー画像が転写される(2 次転写)。カラー画像が転写された用紙Pは、定着手段 24により定着処理され、排紙ローラ25に挟持されて 機外の排紙トレイ26上に截置される。

【0032】一方、転写手段7Aにより用紙Pにカラー 50 画像を転写した後、用紙Pを分離した中間転写体6は、

クリーニング手段8Aにより残留トナーが除去される。 【0033】5Y、5M、5C、5Kは、現像手段4 Y、4M、4C、4Kにそれぞれ新規トナーを補給する トナー補給手段である。

【0034】光電変換されたアナログ信号は、図示しない画像処理部において、アナログ処理、A/D変換、シェーディング補正、画像圧縮処理等を行った後、画像普込手段3Y、3M、3C、3Kに信号を送る。

【0035】 CCで、画像形成装置の一部の電気関係を 説明する。図2は実施形態に係わる画像形成装置の一部 の電気関係ブロック図である。図2に示すように、制御 手段である制御部61は、各ブロックを制御すると共 に、後述する境界損像素子間隔のピッチ誤差による画質 低下を少なくするように画像データの補間、補正を制御 する。また、原稿の一部または全部の画像情報より少な くとも文字情報、写真情報、網点情報の1つを識別する 機能を有する。

【0036】原稿自動搬送部62は原稿自動搬送手段の 電気部である。画像読取部63は画像読取装置(図1) の電気部で、照明部63a、センサ部63b等で構成さ 20 れている。照明部63aは原稿を照明し、センサ部63 bは原稿の画像情報を読み取る。

【0037】画像処理部64は、アナログ処理、A/D 変換、シェーディング補正、画像圧縮処理等を処理する部分で、演算部64a、記憶部64b台含まれる。演算手段である演算部64aは補間または補正する値を演算し、記憶部64bは補間または補正のデータ等を記憶する。

【0038】画像形成部65は画像形成手段の電気部で、画像書込部65a、像形成部65bがあり、画像書 30込部65aは画像書込手段の電気部であり、像形成部65bは像形成手段の電気部である。

【0039】(実施の形態1)実施の形態1に係わる画像競取装置の境界投像索子間隔の補間について模式図により説明する。

【0040】図3は、境界撮像索子間隔のビッチ誤差を 補間する方法を模式した説明図である。なお、図ではわ かりやすくするため、チップC1、C2にそれぞれ4つ の撮像素子 r があるものとする。

【0041】図3(a)はテストパターンTSの一部を示し、テストパターンTSの搬送方向(Y方向)と直交する主走査方向(X方向)に、連続的に濃度が変化するパターンを示している。

【0042】また、図3(b)は図3(a)に示す測定 位置Wでの主走査方向のテストパターンTSの輝度を縦 軸に、基準点からの位置を接軸に示した図である。

【0043】また、図3(c)は図3(a)のテストバターンTSに対する密着型イメージセンサの撮像素子、チップの直線配列を示した図である。なお、この模式図では境界撮像素子間隔P'を2ビッチとしている。

【0044】また、図3(d)は密着型イメージセンサで読み取った時の輝度を縦軸に基準点からの位置を横軸に示した図である。

【0045】さらに、図3(e)はテストパターンTSの各領域が、ブリントではどの位置に移動するかを示した図である。

【0046才とこで、補間の仕方を上記の図を参照して 説明する。隣接のデータであるチップC1の第4番目の 撥像素子r(C14ともいう)のセンサ出力とチップC 2の第1番目の撥像素子r(C21ともいう)のセンサ 出力を単純に平均して算出する。即ち、補間する画素の 出力レベルをD、チップC1の第4番目の撥像素子C1 4の出力レベルD11、チップC2の第1番目の撥像素子 C21の出力レベルD11とすると、

 $D = (D_{11} + D_{11}) / 2$

となる。前後のセンサ出力に基づき新たにデータを挿入して補間するようにする。なお、図3(e)に示すように、テストパターンTSの各画像領域はずれが生じないでプリントされるが、テストパターンTSのチップC1、C2の境界部分の領域はブリントされない。

【0047】なむ、上記はチップ間の隣接する撮像素子間の境界撮像素子間隔P'が2ビッチについて説明したが、例えば1.5ビッチでも、同様である。

【0048】以上により、チップC1、C2の境界で隣接データに基づきデータを補間して、ビッチ誤差による 譲度差が目立ち難くなる。また原稿の微少部分の位置が チップの境界以外はずれないでブリントされる。

【0049】(実施の形態2)実施の形態2に係わる画像競取装置の境界撮像紫子間隔の画像データの補間について模式図により説明する。

【0050】画像競取装置は画像データを2組以上のデータにより回帰直線を求め、境界扱像素子間隔に少なくとも1つの画像データを補間する。実施の形態での補間は隣接するチップの境界に近い隣接する2組の撮像素子の画像データに基づき、回帰直線を求め、境界撮像素子間隔に1つの画像データを補間する例である。

【0051】とこで、境界撮像索子間隔の画像データの 補間について説明する。図4は、境界撮像索子間隔のビ ッチ誤差を補間する方法を模式した他の説明図である。

なお、図ではわかりやすくするため、チップC1、C2に各4つの撮像素子rがあるものとする。

【0052】図4(a)は図示しない主走査方向に濃度が変化するテストバターンTSの輝度を縦軸に、基準点からの位置を横軸に示した図である。

【0053】また、図4(b)は図(a)のテストバターンTSに対する密着型イメージセンサの扱像素子、チップの直線配列を示した図である。なお、この模式図では境界扱像素子間隔P が2ビッチの例である。

【0054】また、図4(c)は密着型イメージセンサ 50 が競み取った時の輝度を縦軸に、基準点からの位置を換 軸に示した図である。

【005.8】 Cとで、補間の仕方を説明する。図4 (a) において、関接のデータであるチップC1の第3 番目の撮像案子r(C13ともいう)、第4番目の撮像 案子C14のセンサ出力とチップC2の第1番目の撮像 案子C21、第2番目の撮像案子r(C22ともいう) のセンサ出力より最小自乗法により回帰直線D=f

(X)を求め、チップC1の第4番目の撮像素子C14 の位置とチップC2の第1番目の撮像素子C21の位置 との中間における回帰直線上の点(図で×印)をセンサ 10 出力値と仮定して補間データとする。

[0056] なお、上記ば境界摄像素子間隔P が2ビッチについて説明したが、例えば1.5ビッチでも、同様である。

【0058】(実施の形態3)実施の形態3に係わる画像読取装置の境界撮像素子間隔の画像データの補間について模式図により説明する。

【0059】画像競取装置は画像データを2組以上のデータにより曲線を求め、境界撮像素子間隔に少なくとも1つの画像データを補間する。実施の形態での補間は隣接するチップの境界に近い隣接する2組の撮像素子の画像データに基づき、曲線を求め、境界撮像素子間隔に1つの画像データを補間する例を示している。

【0060】とこで、境界撮像素子間隔の画像データの 補間について模式図により説明する。

【0061】図5は、境界撮像素子間隔のビッチ誤差を 補間する方法を模式した他の説明図である。なお、図で はわかりやすくするため、チップC1、C2に4つの撮 像素子rがあると仮定する。

【0062】図5(a)は図示しないテストパターンT Sの主走査方向に、協度が変化するテストパターンの輝度を縦軸に、基準点からの位置を横軸に示した図である。

【0063】また、図5(b)は図5(a)のテストバターンTSに対する密着型イメージセンサの撥像衆子、チップの直線配列を示した図である。なお、この模式図では境界扱像衆子間隔P'は2ピッチの例である。

【0064】また、図5(c)は密替型イメージセンサが読み取った時の輝度を縦軸に基準点からの位置を横軸に示した図である。

4番目の撮像素子C 1 4のセンサ出力とチップC 2の類 1番目の撮像素子C 2 1、第2番目の撮像素子C 2 2のセンサ出力よりこの4点を通る4次式の曲線D=g (X)を求め、チップC 1の第4番目の撮像素子C 2 1の位置とチップC 2の第1番目の撮像素子C 2 1の位置の中間位置におけるこの曲線上の点を補間データとする

【0066】なお、上記は境界扱像素子間隔P が2ビッチについて説明したが、例えば1.5ビッチでも同様である。

【0067】以上により、特に文字情報、写真情報、網点情報等で濃度差の変化が大きい場合でも、チップの境界で周囲に比べビッチ誤差による濃度差を目立ち難くしている。また原稿の微少部分の位置がチップの境界以外はずれないでプリントされるようになる。C1、C2の境界部分は欠落している。

【0068】(実施の形態4)実施の形態4に係わる画像
・ 像
・ 像
・ では、

【0069】図6(a)はテストパターンTSの一部を示し、テストパターンTSの搬送方向(Y方向)と直交する主走査方向(X方向)に、連続的に浪度が変化するパターンを示している。

【0070】また、図6(b)は図6(a)に示す測定 位置Wにおける主走査方向(X方向)のテストパターン TSの輝度を縦軸に、基準点からの位置を横軸に示した 図である。

【0071】また、図6(c)は図6(a)のテストバターンTSに対する密着型イメージセンサの撮像素子、チップの直線配列を示した図である。なお、この模式図では境界撮像素子間隔P'は1.5ピッチの例である。【0072】また、図6(d)は密着型イメージセンサが読み取った時の輝度を縦軸に基準点からの位置を横軸に示した図である。なお、図で点線は補正前の輝度を示す。

0 【0073】さらに、図6(e)はテストパターンTSの各領域が、プリントではどの位置に移動するかを示した図である。なお、テストパターンTSの各画像領域はずれて倍率が変化してプリントされ、テストパターンTSのチップC1、C2の境界部分の領域はプリントされない。

[0074] CCで、補正の仕方を説明する。図6 (d) に示すように、チップC1の第3番目の撮像素子C13のセンサ出力とチップC2の第2番目の撮像素子C22のセンサ出力を通る直線D=h(X)の式を求め、CのチップC1の第4番目の提像素子C14の位置

とチップC2の第1番目の撮像素子C21の位置で直線 上の点をセンサ出力値と仮定して補正する。

【0075】なお、上記は境界扱像素子間隔P が1. 5ピッチ以外についても間様である。

【0076】以上により、特に文字情報、写真情報、網 点情報等で濃度差の変化が大きい場合でも、チップの境 界で周囲に比べピッチ誤差による濃度差を目立ち難くし

【0077】(実施の形態5)実施の形態5に係わる境 界撮像素子間隔のデータの補間と補正について模式図に 10 より説明する。

【0078】図7は、境界摄像素子間隔のピッチ誤差の 補間と補正をする方法を模式した説明図である。なお、 図ではわかりやすくするため、チップC1、C2に各4 つの撮像素子Γがあると仮定する。

【0079】図7(a)はテストバターンTSの一部を 示し、テストパターンTSの振送方向(Y方向)と直交 する主走査方向(X方向)に、連続的に濃度が変化する パターンを示している。

位置Wでの主走査方向のテストパターンTSの輝度を縦 軸に、基準点からの位置を横軸に示した図である。

【0081】また、図7(c)は図7(a)のテストバ ターンTSに対する密替型イメージセンサの撮像紫子、 チップの直線配列を示した図である。なお、この模式図 では境界撮像業子間隔P'は2.5ピッチの例である。 【0082】また、図7(d)は密着型イメージセンサ

が読み取った時の輝度を縦軸に基準点からの位置を横軸 に示した図である。

【0083】さらに、図7 (e) はテストパターンTS 30 の各領域が、プリントではどの位置に移動するかを示し た図である。なお、テストパターンTSの各画像領域は ずれて倍率が変化してブリントされ、テストパターンT SのチップC1、C2の境界部分の領域はブリントされ ない。

【0084】とこで、補間と補正の仕方を説明する。最 初に補間データは、前述の実施の形態」で説明した方法 により行う。即ち、隣接のデータであるチップC1の第 4番目の撮像索子Cl4のセンサ出力とチップC2の第 1番目の撮像素子C21のセンサ出力を単純に平均して 算出する。このように、前後のセンサ出力から新たにデ ータを挿入して補間するようにする。

【0085】次に、補正の仕方は実施の形態4に記載の 方法により、チップC1の第4番目の撮像素子C14の センサ出力と、C2の第1番目の撮像素子C21のセン サ出力を補正する。なお、上記は境界撮像衆子間隔P* が2. 5ピッチについて説明したが、例えば1. 5ピッ チでも、同様である。

【0086】以上により、特に文字情報、写真情報、網 点情報等で浪度差の変化が大きい場合でも、チップの境 50 C1、C2 チップ

界で周囲に比べビッチ誤差による濃度差を目立ち難くし ている。

[0087]

【発明の効果】以上のように構成したので下記のような 効果を察する。

【0088】請求項1、4、5に記載の装置によれば、 補間により、チップの境界で周囲に比べピッチ誤差によ る協度差が目立ち難くなる。また、原稿の微少部分の位 置がチョブの境界以外はずれないでブリントされる。

【0089】請求項2、6、7に記載の装置によれば、 補正により、チップの境界で周囲に比べビッチ誤差によ る違度差が目立ち難くなる。

【0090】請求項3、8に記載の装置によれば、チッ ブの境界で周囲に比べビッチ誤差による遠度差が目立ち 難くなる。また原稿の微少部分の位置がチョブの境界以 外はずれないでプリントされる。

【0091】請求項9に記載の発明によれば、原稿の一 部または全部の画像情報より少なくとも文字情報、写真 情報、網点情報の1つを識別し、識別に基づき請求項

【0080】また、図7(b)は図7(a)に示す測定 20 5、7また8に配載の画像データの補間または補正する ので、チップの境界で周囲に比べビッチ誤差による浪度 **券が目立ち難くなる。**

> 【0092】請求項10に記載の発明によれば、境界扱 像素子間隔のピッチ誤差の程度にあわせチップの境界で 周囲に比べ濃度差が目立ち難くなる。

> 【0093】請求項11に記載の発明によれば、本発明 の画像競取装置を備えた画像形成装置となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の画像競取装置を適用した画像形成装置 の構成断面図である。

【図2】実施形態に係わる画像形成装置の一部の電気関 係ブロック図である。

【図3】境界撮像緊子間隔のビッチ誤差を補間する方法 を模式した説明図である。

【図4】境界摄像索子間隔のビッチ誤差を補間する方法 を模式した他の説明図である。

【図5】境界撮像素子間隔のピッチ誤差を補間する方法 を模式した他の説明図である。

【図6】境界最像素子間隔のピッチ誤差を補正する方法 を模式した説明図である。

【図7】境界撮像素子間隔のピッチ誤差の補間と補正を する方法を模式した説明図である。

【図8】密着型イメージセンサの外観斜視図である。

【図9】密着型イメージセンサに形成した撮像素子とチ ップの直線配置を示す図である。

【図10】境界撮像素子間隔のピッチ誤差に起因する諸 問題を模式した説明図である。

【符号の説明】

50 密着型イメージセンサ (画像競取装置)

14

P 摄像亲子間隔

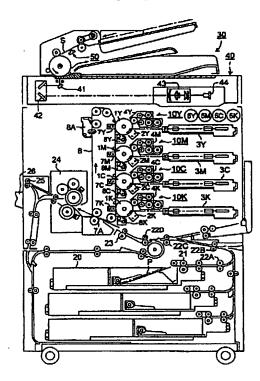
P'境界摄像索子間隔

* 「 撮像素子

ж

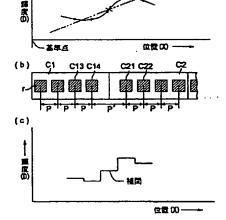
[図1]

13

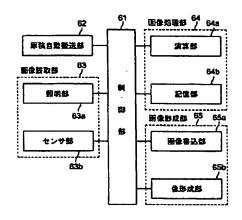


【図4】

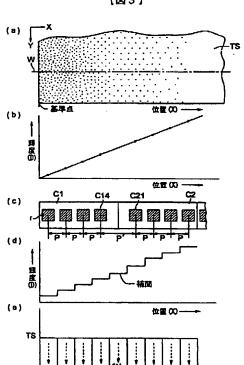
(8)



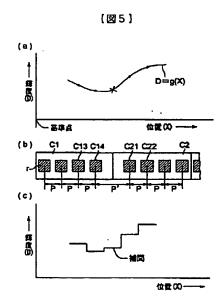
【図2】

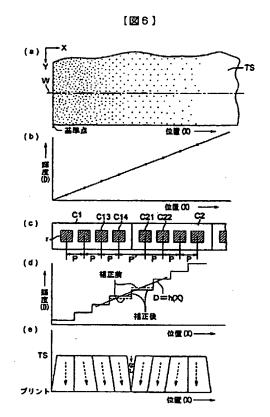


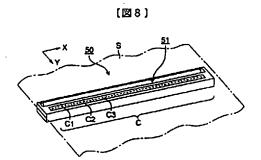
[図3]

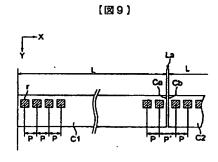


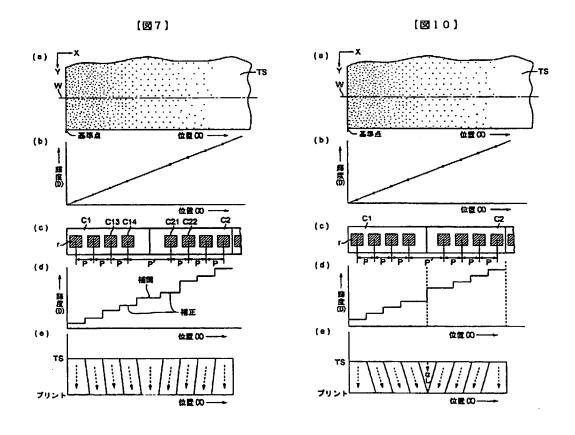
位置(20)











フロントページの統き

(51)Int.C1.'

識別記号

H O 4 N 5/335

Fターム(参考) 58047 AA01 AB02 BB02 BC01 CB05 0011

5C024 CX25 CY38 EX01 GX02 GY01 HX14

5C051 AA01 BA04 DA03 DB01 DC02 DE07

5C072 AA01 BA15 EA07 FB03 UA13 XA01

5C077 LL04 MM27 MP01 PP10 PP54 PQ12 PQ24 SS01 TT06

FΙ

1/40

H 0 4 N

101Z

テマフート (参考)